## 3.3.4. Эффект Холла в полупроводниках.

Дорогинин Д.В.

19 сентября 2019 г.

**Цель работы**: измерение подвижности и концентрации носителей заряда в полупроводниках.

**В работе используются**: электромагнит с источником питания, амперметр, милливеберметр, реостат, источник питания, цифровой вольтметр, образцы легированного германия.

## Описание работы

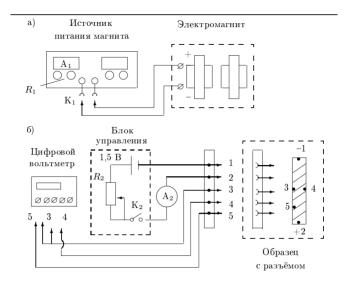


Схема для измерения ЭДС Холла представлена на рисунке. В зазоре электромагнита создаётся постоянное магнитное поле, величину которого можно менять регуляторами источника питания электромагнита. Градуировка магнита проводится при помощи милливеберметра.

Образец из легированного германия, смонтированный в специальном держателе, подключается к источнику питания. При замыкании  $K_2$  вдоль длинной стороны образца течёт ток, величина которого регулируется реостатом R и измеряется миллиамперметром. В образце, помещённом в зазор, возникает разность потенциалов  $U_{34}$ , которая измеряется с помощью цифрового вольтметра.

Влияние омического падения напряжения исключается измерением напряжения  $U_0$  между 3 и 4 в отсутствие магнитного поля. По знаку  $\mathcal{E} = U_{34} \pm U_0$  можно определить характер проводимости — электронный или дырочный, зная напрявление тока в образце и напрвление магнитного поля.

Померив ток  $I_{35}$  в образце и напряжение  $U_{35}$  между контактами 3 и 5 в отсутствие магнитного поля можно рассчитать проводимость материала по формуле

$$\sigma = \frac{IL_{35}}{U_{35}al},$$

где  $L_{35}$  – расстояние между контактами 3 и 5, а a и l – толщина и ширина образца.

## Ход работы

1. Подготовим установку к работе.

2. Проградуируем электромагнит. Определим связь между индукцией B магнитного поля в зазоре электромагнита и током  $I_M$  через обмотку сняв зависимость потока  $\Phi = BSN$ , пронизывающего пробную катушку, находящуюся в зазоре, от тока  $I_M$ . Значение  $SN = 72 \, \mathrm{cm}^2 \cdot \mathrm{вит}$ .

| I, A  | 0.2   | 0.4   | 0.6  | 0.8   | 1     | 1.2   | 1.4   | 1.6  |
|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| В, Вб | 0.012 | 0.027 | 0.04 | 0.053 | 0.063 | 0.072 | 0.077 | 0.08 |

3. Проведём измерение ЭДС Холла. Для этого вставим образец в зазор выключенного электромагнита и определим  $U_0$  между контактами 3 и 4 при минимальном токе через образец.

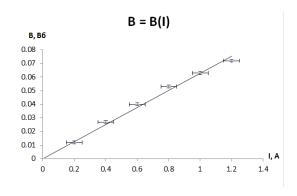
Включим электромагнит и снимем зависимость  $U_{34} = f(I_M)$  от тока  $I_M$  при постоянном токе через образец в интервале 0.3 - 1.0 мА. При максимальном токе также проведём измерения при другом направлении магнитного поля.

| $I_M$ , A | $U_0$ , мкВ | $-U_{34}$ , мк ${ m B}$ |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------|-------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 30        | 8           | 9                       | 29  | 52  | 74  | 93  | 106 | 116 | 123 |
| 40        | 13          | 16                      | 47  | 75  | 105 | 128 | 146 | 158 | 167 |
| 50        | 15          | 22                      | 62  | 98  | 134 | 162 | 187 | 201 | 209 |
| 60        | 16          | 28                      | 73  | 119 | 158 | 197 | 222 | 239 | 251 |
| 70        | 18          | 34                      | 85  | 137 | 187 | 229 | 263 | 283 | 298 |
| 80        | 21          | 41                      | 104 | 166 | 225 | 273 | 306 | 327 | 341 |
| 90        | 23          | 41                      | 111 | 177 | 243 | 298 | 327 | 366 | 382 |
| 100       | 26          | 50                      | 131 | 211 | 279 | 338 | 378 | 406 | 423 |
| 100       | 45          | 131                     | 205 | 282 | 353 | 412 | 453 | 483 | 500 |

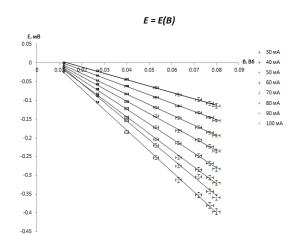
- 4. Определим знак носителей в образце. Узнаем направление тока в образце и в электромагните, с помощью последнего определим направление магнитного поля.
- 5. При токе  $I=1,00\pm0,02$  мА измеряем падение напряжения между концами 3 и 5:  $U_{35}=1666\pm1$  мкВ. Характеристики образца:  $L_{35}=3$  мм, a=1.5 мм, l=1.7 мм.

## Обработка результатов

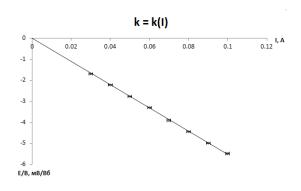
1. Расчитаем индукцию магнитного поля B для каждого значения тока и построим график  $B = f(I_M)$ .



2. Рассчитаем ЭДС Холла и построим на одном графике семейство характеристик  $\mathcal{E}_x = f(B)$  при разных токах, определим угловые коэффициенты  $k(I) = \Delta \mathcal{E}/\Delta B$ .



Построим график k=f(I), рассчитаем угловой коэффициент и по формуле  $\mathcal{E}_x=-R_x\cdot \frac{IB}{a}$  рассчитаем постоянную Холла  $R_X$ .



| $k$ , м $\mathrm{B/B}$ б | -1.7 | -2.2 | -2.8 | -3.3 | -3.9 | -4.4 | -5.0 | -5.5 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| $I_M, A$                 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1  |

$$R_x = (83 \pm 1) \cdot 10^{-6} \frac{\text{M}^3}{\text{K}_{\text{J}}}.$$

- 3. По формуле  $R_x=\frac{1}{ne}$  рассчитаем концентрацию носителей тока в образце:  $n=(750\pm 9)\cdot 10^{20}\frac{1}{{
  m M}^3}.$
- 4. По формуле  $\sigma=\frac{IL_{35}}{U_{35}al}$  рассчитаем удельную проводимость материала образца:  $\sigma=706\pm1\frac{1}{{
  m OM}\cdot{
  m M}}.$
- 5. По формуле  $b=\frac{\sigma}{en}=\sigma R_x$  вычислим подвижность носителей носителей тока в образце:  $b=0.060\pm0.001\frac{\text{M}^2}{B\cdot c}.$